

A33

全志平板方案生产指南

文档履历

版本号	日期	制/修订人	制/修订记录
V1.0	2014-07-01		初始版本

目 录

A33	I
第一节 SMT 生产控制要点	5
1.1 物料存储及控制	5
1.1.1 锡膏的储存、管理作业系	5件5
1.1.2 印刷电路板(PCB)的储存	、管理作业条件5
1.1.3 湿度敏感的等级表(MSL))5
1.1.4 湿度敏感元器件的烘烤系	<件
1.1.5 干燥(烘烤)限制	6
	6
1.2.1 印刷前准备	6
1.2.2 PCB 定位	
	7
1.2.5 连续印刷生产	
1.2.6 影响锡膏印刷的关键因刻	<u> </u>
1.2.7 常见印刷缺陷及解决办法	<u> </u>
1.2.8 元件引脚间距与网板开孔	L及厚度的对应关系8
1.3 回流焊接	9
1.3.1 回流焊的工艺要求(无转	5工艺)9
1.3.2 回流焊温度曲线设定:	
1.3.3 回流焊主要缺陷分析:	
第二节 ESD 防护	
2.1 静电的产生	
2.1.1 人体静电	13
2.1.2 人体感知	
2.1.3 设备静电	
2.2 静电的防护	
2.2.1 生产环境	
2.2.2 操作要求	14
2.2.3 ESD 危害	14
第三节 组装后焊生产注意事项	14
1.1. 组装后焊流程	
1.2. 各环节注意事项	
1.2.1 后焊工位	
1.2.2 PCBA 测试工位	
1.2.3 下载 IMG 工位	
1.2.4 组装、装配工位	
1.2.5 老化工位	16
1.2.6 维修工位	16
第四节 量产工具介绍	
1、量产升级工具	
1.1PhoenixUSBPRO	

第 4 页 共 28 页

1.2 PhoenixCard	17
1.3 OEMDataPacket	18
2、 量产测试工具	18
2.1 DragonFire v2.0(整机测试 APK)	18
2.1 DragonBoard(PCBA 测试程序)	19
3、 维修工具	19
3.1 PhoenixSuit(单机 USB 升级工具)	19
3.2 DDR 检测工具(Fel Bios Tester)	19
第五节 MID 生产线规划	20
1 测试流水线规划	20
1.1 下载阶段	20
1.2 测试阶段	21
1.3 老化阶段	21
2 组装流水线规格	21
2.1 后焊	21
2.2 装配	22
2.3 全志 A33 生产线范例	22
第六节 维修和调试	24
1 维修准备	24
1.1 工具准备	24
1.2 维修步骤	24
2 常见问题	24
2.1 无法升级	24
2.2 无法进入系统	25
2.3 LCD 花屏	26
2.4 音频无声	26
3 A33 维修数据	26
3.1 A33 各项电压标准表	26
3.2 烧写阶段提示与错误号	27

第一节 SMT生产控制要点

1.1 物料存储及控制

1.1.1 锡膏的储存、管理作业条件

储存温度	水箱保存1 [~] 10℃或锡膏规范所要求的			
最大的库存时间	最长6个月			
室温下储存的时间	4 周 (20.5 °C ~ 25°C)			
使用前	回温 >4 小时			
	顺时针搅拌			
使用中	锡膏印刷后 4 小时内完成再流焊			
	开封锡膏尽量当天使用完毕			
使用后	锡膏已经回温到室温后,不能再放回冰箱。			

1.1.2 印刷电路板(PCB)的储存、管理作业条件

运输包装及储存	真空、防潮袋包装(HIC湿度标示卡),内加干燥剂,并且在每个包装的两侧面
	用 PWB STACK 板防止弯曲
进料检验	检查真空包装有没有破损,HIC卡片是否是<=40%,如果不合格:
	A、退回给供货商
	B、烘烤 (60℃, 5 小时, RH<=5%), 烘烤完毕后 24 小时内焊接。
仓库货架储存条件及时间	物料必须放在水平的物料架上以防止 PCB 变形,翘曲,时间见下表。
裸露在空气中的时间	表面 Ni-Cu 处理: 48 小时
	表面 OSP 处理: 24 小时
清除锡膏,清洗 PCB	绝对不允许

1.1.3 湿度敏感的等级表(MSL)

EE IJ	储存期限		
等级	车间曝露时间 (Floor life)	条件	
1	不限	<=30°C/85%RH	
2	一年	<=30°C/60%RH	
2a	4 周	<=30°C/60%RH	
3	168 小时	<=30°C/60%RH	
4	72 小时	<=30°C/60%RH	
5	48 小时	<=30°C/60%RH	
5a	24 小时	<=30°C/60%RH	
6	卷标所示之时间(TOL)	<=30°C/60%RH	

注: 全志科技所有 IC 产品 (A80 除外) 潮敏等级均为 "3", 如图中红色字体所示。

1.1.4 湿度敏感元器件的烘烤条件

回流焊前,对元器件进行烘烤的目的是为了降低塑料封装中的湿气。这是因为封装中含有的水分在回流焊过程中会蒸发出来,蒸汽的压力会造成裂缝以及其它一些可见或隐藏的不良,例如分层、爆米花现象就是此种原因造成的常见不良。

生产时如元器件已经开封并曝露在空气中超过最长允许时间(7 天),应遵照 IPC/JEDEC J-STD-033 烘烤条件进行烘烤,以后才上线贴片。

芯片类型	125℃	150℃	
A33/A1X/A2X/A3X/F1X	8 小时	4 小时	
A80	10 小时	5 小时	

1.1.5 干燥 (烘烤) 限制

对元器件进行烘烤,会导致焊盘的氧化或锡膏内部发生化学变化。在板子的组装过程中,超过一定量的发生化学变化的锡膏会导致上锡性的不良。出于上锡性的考虑,应限制烘烤温度及时间。通常,只允许进行一次烘烤。如果多于一次,应讨论制程贴装解决方案。

注 1: 暴露于外部环境的元器件,其暴露时间小于其 floor life,并且放入干燥袋或小于 5% RH 的干燥箱中时,应暂停其计算其 FLOOR LIFE,但是累积的存放时间必须在规定的范围内。

注 2: 应考虑 PCB 的湿度敏感性,尤其是针对经过 OSP 处理的 PCB。允许暴露于外部环境的总时间不超过 24 小时。如果超出,应如前所述之方法对其进行烘烤。

1.2 锡膏印刷

1.2.1 印刷前准备

- ◆ 取出产品要求的网板并检查,应完好无损,漏孔不堵塞、表面清洁。
- ◆ 从冰箱取出需求的锡膏,在室温下回温 4 小时以上(注:回温时间不得超过 48小时),并做好取出、使用记录
- ◆ 回温时应在室温下自然返回常温(约25℃),不能急剧升温。
- ◆ 回温完成的锡膏,使用前应充分搅拌,搅拌程度视锡膏的特性而定,一般自动搅拌机搅拌 8 分钟左右,人工搅拌要以 10~20 次/分钟的速度沿同一方向缓慢搅拌直至浓糊状,用刮刀挑起后能够自然分段落下。
- ◆ 锡膏印刷环境: 无风、洁净、温度(23±3)℃、相对湿度 40%~70%;
- ◆ 将需求的 PCB 板搬到工作区内,然后打开包装,一次只允许打开 100 块包装,以防 PCB 受潮引起焊接不良。

1.2.2 PCB 定位

- ◇ 定位方式: 边夹紧定位、定位针定位。
- ◇ 边夹紧定位项块或定位针的顶面绝对不得高于 PCB 板的顶面,以防印刷时损坏网板或刮刀。
- ◆ 双面贴装的 PCB 采用针定位时,印刷第二面时针应避开已贴好的元器件,以防损坏元件。
- ◇ 安装网板和刮刀:
 - a) 先安装网板后安装刮刀, 先装后刮刀, 后装前刮刀。
 - b) 半自动印刷机,以 PCB 的焊盘为基准,安装网板,使网板的开孔与 PCB 的焊盘——对应,然后夹紧网板。
 - c) 全自动印刷机,将网板插入网板导轨上并卡紧。
- ◆ 安装并紧固刮刀,设置刮刀的行程:刮刀开始运行位置离网板开口图形处要有足够的距离,保证锡膏到达该开口处时已转动三、四圈。

◇ 图形对准、设置参数

- a) 调整印刷机的 X、Y、Z、θ四个参数,使网板开口与 PCB 的焊盘图形相重叠。
- b)设置印刷参数-印刷速度:印刷速度取决于PCB上最小引脚间距;一般的速度可快些,细间距(pitch为 0.5mm及以下)的速度要慢些。

1.2.3 添加锡膏

- ◆ 将锡膏均匀沿刮刀宽度方向施加在网板开孔图形前,注意不要把锡膏加到网板的漏孔上。
- ◆ 锡膏首次添加量不宜太多,能使印刷机刮刀宽度方向形成约直径20mm左右的半圆柱体即可。
- ◆ 添加锡膏后,应将锡膏容器、刮勺等工具从印刷机上拿走。

1.2.4 首件印刷并检验

- ◇ 戴好手套,将PCB板放在工作台并定好位,试印一样板,借助放大镜,检查该首样板,要求如下:
 - a) 施加的锡膏量均匀,一致性好;
 - b) 印刷后锡膏图形要完整清晰, 相邻图形之间不粘连;
 - c) 印刷后锡膏图形与焊盘图形不错位;
 - d) 印刷后基板不允许被锡膏污染。
- ◆ 据印刷情况对印刷速度、压力及印刷网板开孔图形与PCB焊盘对应的位置进行适当的调整。

1.2.5 连续印刷生产

首件板印刷符合工艺要求后,方可连续印刷生产;生产过程中应注意以下事项:

- a) 挤出刮刀边缘的锡膏要在一小时内装回刮板内;
- b) 散落在网板四周的半固化的锡膏屑不能再使用;
- c) 使用中的锡膏容器一定要盖紧盖子; 使用后的刮刀要清洗;
- d) 要注意锡膏的使用情况,量不足时应及时添加新的锡膏;
- e) 视产品的复杂程度定期对网板的底面进行清洁(有细间隙引脚的 IC 一般 10 块板一次;一般的为 50 块板一次);
- f) 生产过程中,印刷工作需停止1小时以上时,应将锡膏收入回收瓶里,并盖紧瓶盖;
- g) 生产过程中,印刷后的板应在1小时内完成贴装和焊接;
- h) 印刷不良板刮下的锡膏不允许再使用;
- i) 每个作业班在休息前(包括工间休息)必须清洗网板;

1.2.6 影响锡膏印刷的关键因素:

- a) 刮刀压力:刮刀压力的改变,对印刷来说影响重大。太小的压力,会使锡膏不能有效地到达网板开孔的底部且不能很好地沉积在焊盘上;太大的压力,则导致锡膏印得太薄,甚至会损坏网板。理想状态为正好把锡膏从网板表面刮干净。另外刮刀的硬度也会影响锡膏的厚薄,太软的刮刀会使锡膏凹陷,所以建议采用**较硬的刮刀或金属刮刀**。
- b) 印刷厚度:印刷厚度是由网板的厚度所决定的,当然机器的设定和锡膏的特性也有一定的关系。印刷厚度的微量调整,经常是通过调节刮刀速度及刮刀压力来实现。适当降低刮刀的印刷速度,能够增加印刷至 PCB 板的锡膏量。有一点很明显:降低刮刀的速度等于提高刮刀的压力;相反,提高了刮刀的速度等于降低了刮刀的压力。
- c) 印刷速度: 刮刀速度快有利于网板的回弹,但同时会阻碍锡膏向 PCB 板焊盘上传递,而速度过慢会引起焊盘上 所印锡膏的分辨率不良。另一方面刮刀的速度和锡膏的粘稠度有很大的关系,刮刀速度越慢,锡膏的粘稠度越 大:同样,刮刀速度越快,锡膏的粘稠度越小。通常对于细间距印刷速度范围为 12mm/s—40mm/s
- d) 印刷方式: 网板的印刷方式可分为接触式(on-contact)和非接触式(off-contact)印刷。网板与 PCB 板之间存在 间隙的印刷称为非接触式印刷。在机器设置时,这个距离是可调整的,一般间隙为 0--1.27mm;而网板印刷没 有印刷间隙(即零间隙)的印刷方式称为接触式印刷。接触式印刷的网板垂直抬起可使印刷质量所受影响最小,它尤适用细间距的锡膏印刷。
- e) 脱模速度: PCB 板与网板的脱离速度也会对印刷效果产生较大影响。时间过长,易在网板底部残留锡膏,时间

过短,不利于锡膏的直立,影响其清晰度。理想的脱模速度如表 4 所示。

引脚间距(mm) 0.3		0.4-0. 5	0.5-0.65	>0.65(A33)	
推荐速度(mm/sec)	0.1~0.5	0.3~1.0	0.5~1.0	0.8~2.0	

f) 网板清洁频率: 在锡膏印刷过程中一般每隔 4 块板需对网板底部清洗一次,以消除其底部的附着物。一般建议使用无尘钢网纸清洁。

引脚间距(mm)	0.3	0.4-0. 5	0.5-0.65	>0.65(A33)
清洁频频率	1	2	3	4

g) 锡膏颗粒度:应按照板上 pitch 最小的元器件选用合适的锡膏颗粒直径,推荐选择如下。

引脚间距 (mm)	0.4 及以下	0.5	0.65	0.8(A33)
颗粒直径 (um)	<40	<50	<60	>75

1.2.7 常见印刷缺陷及解决办法

1.2.7 市地中柳帆阳及胜伏外诏					
现象	可能的原因	解决办法			
印刷不完全: 印刷不完	1. 开孔阻塞或部分锡膏粘在网板底	清洗开孔和网板底部,选择粘度合适			
全是指焊盘上部分地方	。海。	的锡膏,并使锡膏印刷能有效地覆盖			
没印上锡膏	2. 锡膏粘度太小。	整个印刷区域;			
	3. 锡膏中有较大尺寸的金属粉末颗	选择金属粉末颗粒尺寸与开孔尺寸相			
	粒。	对应的锡膏;			
	4. 刮刀磨损。	检查更换刮刀。			
拉尖: 拉尖是印刷后焊	刮刀间隙或锡膏粘度太大	适当调小刮刀间隙或选择合适粘度的			
盘上的锡膏呈小山峰状		锡膏。			
塌陷: 印刷后, 锡膏往	刮刀压力太大。	调整压力;重新固定 PCB 板;选择合			
焊盘两边塌陷	PCB 板定位不牢。	适粘度的锡膏。			
	锡膏粘度或金属含量太低。				
锡膏太薄	(1) 网板太薄。	选择合适厚度的网板;选择颗粒度和			
	(2) 刮刀压力太大。	粘度合适的锡膏;降低刮刀压力。			
	(3) 锡膏流动性差。				
厚度不一致: 印刷后,	网板与 PCB 板不平行。	调整网板与 PCB 板的相对位置;印前			
焊盘上锡膏厚度不一致	锡膏搅拌不均匀,使得粒度不一致	充分搅拌锡膏。			
边缘和表面有毛刺	可能是锡膏粘度偏低, 网板开孔孔壁粗	选择粘度略高的锡膏;印刷前检查网			
	糙	板开孔的蚀刻质量。			

1.2.8 元件引脚间距与网板开孔及厚度的对应关系

	21210 7 G 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1						
元件类型	引脚间距	焊盘宽度	焊盘长度	开孔宽度	开孔长度	厚度	
QFN(AXP223)	0.4	0.25	0.6(外延	0.25	0.60	0.12	
			0.15,内延				
			0.05)				
QFP	0.5	0.254	1.25	0.22	1.20	0.12-0.15	
QFP(A13\F1E20	0.4	0.25	1.25	0.20	1.20	0.10-0.12	
0 等)							
BGA (A33\F20)	0.8 0		34	0.45	~0.48	0.10-0.12	

BGA(A12\A31)	0.65	0.26	0.35~0.39	0.10-0.12
DOM(//12///01)	0.00	0.20	0.00 0.07	0.10 0.12

注: 上表中单位为毫米 (mm), 建议客户使用 0.12mm 钢网进行锡膏印刷。

1.3 回流焊接

1.3.1 回流焊的工艺要求(无铅工艺)

- 1 要设置合理的回流焊温度曲线——回流焊是 SMT 生产中的关键工序,不恰当的温度曲线设置会导致出现焊接不完全、虚焊、元件翅立、锡珠多等焊接缺陷,影响产品质量。
- 2 要按照 PCB 设计时的焊接方向进行焊接。
- 3 焊接过程中,严防传送带震动。
- 4 必须对首块 PCB 板的焊接效果进行检查。检查焊接是否完全、有无锡膏融化不充分的痕迹、焊点表面是否光滑、 是否有连焊和虚焊的情况等;此外,还要检查 PCB 表面颜色变化情况。要根据检查结果适当调整温度曲线。在 批量生产过程中要定时检查焊接质量的情况,及时对温度曲线进行调整。

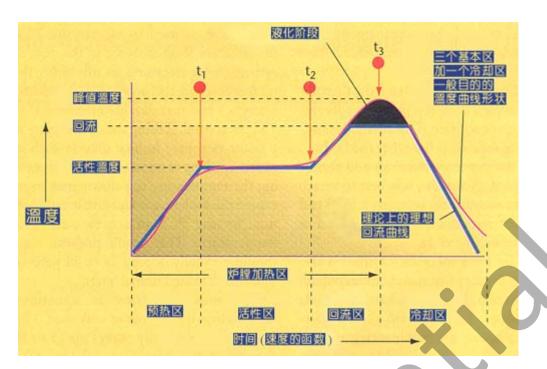
5 无铅焊接推荐温度设定表

Profile Feature	Pb-Free Assembly
Average ramp-up rate $($ 平均升温速率 $)$ $(T_{smax}$ to $T_p)$	3℃/second max
Preheat(预热要求): -Temperature Min (Ts _{min})(预热区最低温度) -Temperature Max (Ts _{max}) (预热区最高温度) -Time (min to max) (ts) (持续时间)	150℃ 200℃ 60-180 seconds
Time maintained above:(回流区要求) -Temperature (T _L) -Time (t _L)	217℃ 60-150 seconds
Peak Temperature (Tp)	250+5/-5℃
Time within 5°C of actual Peak Temperature (tp)	< 30 seconds
Ramp-down Rate(冷却要求)	3~6°C/second
Time 25℃ to Peak Temperature	< 8 minutes

备注:回流焊炉温必须每天测量,并把当天测量结果打印后放置在回流焊机上。

1.3.2 回流焊温度曲线设定:

理论上理想的曲线由四个部分或区间组成,前面三个区加热、最后一个区冷却。炉的温区越多,越能使温度曲线的轮廓达到更准确和接近设定。



预热区:用来将 PCB 的温度从周围环境温度提升到所须的活性温度。其温度以不超过每秒 2-5°C 速度连续上升,温度升得太快会引起某些缺陷,如陶瓷电容的细微裂纹,而温度上升太慢,锡膏会感温过度,没有足够的时间使 PCB 达到活性温度。炉的预热区一般占整个加热通道长度的 25~33%。

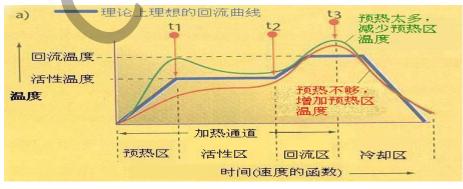
活性区:有时叫做干燥或浸湿区,这个区一般占加热通道的 33-50%,有两个功用,第一是,将 PCB 在相当稳定的温度下感温,使不同质量的元件具有相同温度,减少它们的相当温差。第二个功能是,允许助焊剂活性化,挥发性的物质从锡膏中挥发。一般普遍的活性温度范围是 140-160°C,如果活性区的温度设定太高,助焊剂没有足够的时间活性化。因此理想的曲线要求相当平稳的温度,这样使得 PCB 的温度在活性区开始和结束时是相等的。

回流区: 其作用是将 PCB 装配的温度从活性温度提高到所推荐的峰值温度。典型的峰值温度范围是 235-255°C, 这个区的温度设定太高会引起 PCB 的过分卷曲、脱层或烧损,并损害元件的完整性。

冷却区:理想的冷却区曲线应该是和回流区曲线成镜像关系。越是靠近这种镜像关系,焊点达到固态的结构越紧密,得到焊接点的质量越高,结合完整性越好。

实际温度曲线: 当按一般 PCB 回流温度设定后,给回流炉通电加热,当设备临测系统显示炉内温度达到稳定时,利用温度测试仪进行测试以观察其温度曲线是否与我们的预定曲线相符。否则进行各温区的温度重新设置及炉子参数调整,这些参数包括传送速度、冷却风扇速度、强制空气冲击和惰性气体流量,以达到正确的温度为止。

以下是一些不良的回流曲线类型:



图a、预热不足或过多的回流曲线

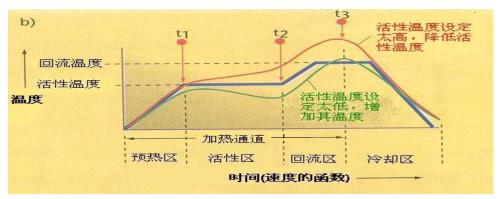


图 b、活性区温度太高或太低

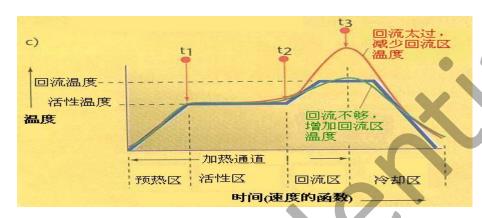
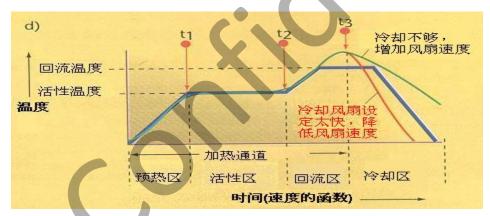


图 c、回流太多或不够



图d、冷却过快或不够

1.3.3 回流焊主要缺陷分析:

不良现象	产生原因				
锡珠	1.	在印刷工艺中由于网板与焊盘对中偏移		跟进焊盘、元件引脚和锡膏是否氧化。 调整网板开口与焊盘精确对位。	
	2.	导致锡膏流到焊盘外。 贴片过程中 Z 轴的压力过太瞬间将锡膏		精确调整 2 轴压力。	
		挤压到焊盘外。		调整预热区活化区温度上升速度。	
	3.	加热速度过快,时间过短,锡膏内部水分		检查网板开口及轮廓是否清晰, 必要时需	
		和溶剂未能完全挥发出来,到达回流焊接		更换网板。	
		区时引起溶剂、水分沸腾、溅出锡珠。			

	4.	网板开口尺寸及轮廓不清晰。		
立碑,元	1.	元件两端受热不均匀或焊盘两端宽长和	1.	元件均匀和合理设计焊盘两端尺寸对称。
件一端焊		间隙过大,锡膏熔化有先后所致。	2.	调整印刷参数和安放位置。
接在焊盘	2.	安放元件位置移位。	3.	采用焊剂量适中的焊剂(无铅锡膏焊剂在
另一端则	3.	锡膏中的焊剂使元件浮起。		$10.5 \pm 0.5\%$).
翘立。	4.	元件可焊性差。	4.	无材料采用无铅的锡膏或含银和铋的锡
	5.	印刷焊锡膏厚度不够。		膏。
			5.	增加印刷厚度。
桥接(不	1.	焊锡膏质量问题,锡膏中金属含量偏高和	1.	更换或增加新锡膏(在印刷过程中可定时
相连的焊		印刷时间过长。		补充新锡膏以保持其金属含量及粘度)
点接连在	2.	锡膏太多、粘度低、塌落度差,预热后漫	2.	降低刮刀压力,采用粘度在190±30Pa•S
一起),在		流到焊盘外,导至较密间隙之焊点桥接。		的锡膏。
SMT 生产	3.	印刷对位不准或印刷压力过大,容易造成	3.	调整网板精确对位。
中最常见		细间距 QFP 桥接。	4.	调整Z轴压力。
的缺陷之	4.	贴放元器件压力过大锡膏受压后溢出。	5.	调整回流温度曲线,根据实际情况对链速
	5.	链速和升温速度过快锡膏中溶剂来不及		和炉温度进行调整。
		挥发。		

第二节 ESD防护

2.1 静电的产生

静电是指在接触或分离的运动过程中,使两个电中性的物体带有正或负极性的情况。静电的发生不会对元器件造成影响。但静电的释放过程中,电流产生的热量是对元器件造成损失的主要原因。

2.1.1 人体静电

人体活动过程中,人与衣服、鞋、袜、椅子等之间摩擦是产生静电的主要原因。在不同的湿度环境下,产生的静电 电压会有很大差别。

人体活动	静电电压		
	相对湿度(15%)	相对湿度(75%)	
地毯上行走	35KV	1. 5KV	
工作椅上起来	12KV	600V	
拿起工作台面的机器	10KV	400V	
撕开 LCD 屏保护膜	20KV	1KV	

2.1.2 人体感知

人体带电后触摸金属物体,会出现静电放电现象,不同的电压会出现不同的感知反应

人体电位 (KV)	电击感应	备注
1.0	没有感觉	
2. 5	有针刺感, 但不疼痛	
4.0	有较强的针刺感, 微微疼痛	可能损坏芯片
5. 0	手掌到前腕感到疼痛	

2.1.3 设备静电

- 1、电烙铁、台式 PC、贴片机、回流焊炉等设备内部存在高压变压器,产生一定的电磁波,导线在电场环境下会**感应出静电**。
- 2、台式 PC、恒流电源等设备中**扇热风扇**,在长期使用中,由于中轴老化,**其摩擦也会产生大量的静电**。

2.2 静电的防护

工厂生产过程中,对静电的防护,主要分两大类:

- 1、防范静电的产生。
- 2、安全引导静电的释放。

2.2.1 生产环境

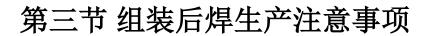
- 1、潮湿环境能有效降低静电的产生,但高湿的环境会影响元器件的焊接可靠性。因此需控制 A33 生产环境湿度在45%⁶⁵%之间。
 - 2、**使用防静电地坪漆、防静电工衣、防静电鞋**,能有效的将人体上带有的静电**释放**到大地中。
- 3、**硬接地**,指直接通过低阻导线与地线相连,**产线上所有生产设备均需硬接地**。(备注,某些插座虽然地线接口,但仍需要通过电线直接将设备与地线相连)。
- 4、**软接地**,指通过足够高阻抗($1M\Omega$),与地线相连。把电流限定在人身安全电流以下。**产线上的工作台、静电 手环必须软接地**。

2.2.2 操作要求

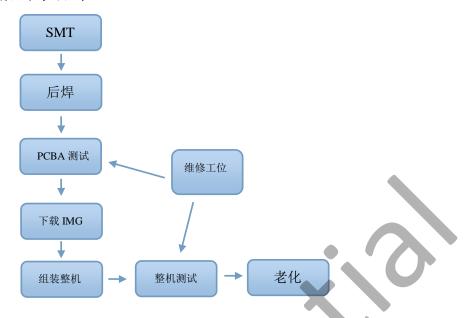
- 1、接触 PCBA 的操作员必须佩带 100%静电手环,静电手环必须软接地。禁止佩带金属首饰。
- 2、拿起 PCBA 时,尽量**拿起 PCB 板边**,若操作需要接触元器件,则穿戴**防静电手套**。
- 3、某些工位容易产生静电(例如 LCD 屏撕膜,插拔 USB 工位),需要规范其操作,并使用离子风机中和静电。
- 4、使用设备接触 PCBA 时 (烙铁、USB),必须保证设备硬接地。
- 5、PCBA 上电时,禁止发生 PCBA 叠版情况,并且禁止 PCBA 上电期间进行插拔排线、焊接等操作。

2.2.3 ESD危害

- 1、可逆性危害: ESD 可以导致整机出现死机、白屏、重启等,影响生产效率。
- 2、不可逆危害: ESD 可以损坏芯片 GPIO,导致机器无法开机、大电流、发烫、功能缺失。造成芯片永久性损坏。



1.1. 组装后焊流程



1.2. 各环节注意事项

1.2.1 后焊工位

- 1、后焊工位员工必须佩带有绳静电手环,且手环必须勒紧手腕。
- 2、后焊烙铁温度恒定在 260℃~300℃之间。且烙铁必须接地。
- 3、焊接电池时,注意极性。焊接电池后,严禁叠板。
- 4、焊接按键工位,必须在焊接电池工位之前。
- 5、焊接喇叭、MIC头等带线物料时,注意焊接后固定物料。

1.2.2 PCBA测试工位

- 1、测试员工必须佩带有绳静电手环,且手环必须勒紧手腕。
- 2、插拔排线时,注意方向,排线反接可能引起 CPU 损坏。
- 3、测试 TV-OUT 功能时,注意显示器设备接地。
- 4、测试供电电源不能超过 4.2V (电池端供电)、5.5V (适配器供电)。
- 5、上电前,必须把非热插拔设备安装好后,才可以上电。

1.2.3 下载IMG工位

- 1、员工必须佩带有绳静电手环,且手环必须勒紧手腕。
- 2、PC、HUB设备必须接地。否则可能引起CPU损坏。
- 3、PCBA 下载 IMG 过程中, PCBA 间隔 5CM 以上, 严禁叠板。否则可能引起 CPU 损坏。
- 4、带电池的 PCBA 下载后,确保 PCBA 完全断电、关机。(下载工具有提示)

5、下载 IMG 后,不能随意对 PCBA 进行上电。

1.2.4 组装、装配工位

- 1、员工必须佩带有绳静电手环,且手环必须勒紧手腕。
- 2、装配 PCBA 时,注意避免弯曲 PCBA 导致 BGA 出现球裂。
- 3、装配按键时,注意不能触发按键。装配 TP/LCD 时,注意不能让排线触碰元器件。

1.2.5 老化工位

- 1、老化过程中,严禁设备堆积、堆叠。
- 2、老化视频、音频时,注意音量适中,尽量"煲"开喇叭,但不能损坏喇叭本体。
- 3、老化时,注意适配器的带载能力足够提供机器运行。
- 4、老化时间尽可能在 4~12 小时之间。老化温度控制在 25℃~50℃之间。

1.2.6 维修工位

- 1、员工必须佩带有绳静电手环,且手环必须勒紧手腕。
- 2、维修前 PCBA 必须经过 70~120℃、4 小时烘烤。
- 3、烙铁温度恒定在 260℃~300℃之间。且烙铁必须接地
- 4、风枪温度必须在 360℃以下。PC 设备必须接地。
- 5、维修工位必须统计好维修报表,方便问题追踪。

第四节 量产工具介绍

1、量产升级工具

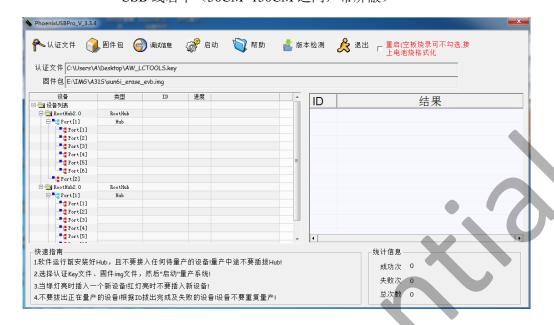
1.1PhoenixUSBPRO

概述: PhoenixUSBPro 是一款通过 PC-USB 将 IMG 下载到 MID 的 PC 端工具。最高支持同时下载 8 台机器。

使用方法:《PhoenixUSBPro 量产升级说明文档》中说明。

需要设备: PC 机器(支持 USB2.0, window XP SP3 以上操作系统)

有源 USB HUB(支持 USB2.0,带载能力 5A 以上,推荐使用 SSK 系列) USB 线若干(50CM~150CM 之间,带屏蔽)



1.2 PhoenixCard

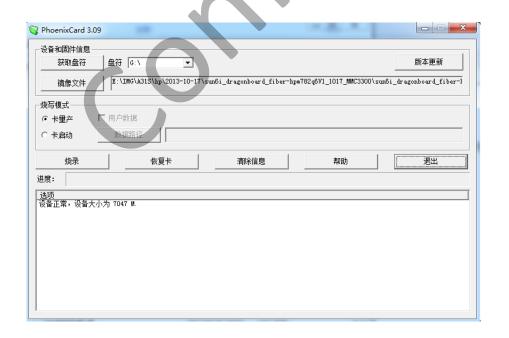
概述: PhoenixCard 是一款通过 PC 将 IMG 下载到 SD 卡, 然后通过 SD 卡将 IMG 下载到 MID 的 PC 端工具。

使用说明:详细请看《PhoenixCard 使用说明》。

需要设备: PC 一台(支持 USB2.0, window XP SP3 以上操作系统)

SD-USB 转换器。(支持 USB2.0)

SD卡若干(容量 2GB 以上,Class 4 以上)



1.3 OEMDataPacket

概述: OEM Demo 数据打包工具是用于在量产前把将要存放在设备的用户存储区(用户 U 盘)下的数据,压缩在固件文件中,在量产的时将这些数据下载到设备的用户存储区中。从而减少了升级设备完后 ,再做数据拷贝的生产步骤,降低人力成本。

使用说明:请看《OEMDataPacket 数据打包工具使用手册》

需要工具: PC 一台(支持 USB2.0, window XP SP3 以上操作系统)

量产 MID 机器一台



2、量产测试工具

2.1 DragonFire v2.0 (整机测试APK)

概述: DragonFire 是一款安卓的应用程序,其集成了所有产线测试员工对 MID 进行测试的测试项目,具有高效、防怠、低成本的作用。

使用说明:请看《DragonFire v2.0量产工具说明》

需要工具: Micro SD 卡若干(容量 128MB 以上, Class 4 以上)



2.1 DragonBoard(PCBA测试程序)

概述: 板卡测试程序时基于 Linux BSP + 2D 可视化系统的测试程序, 其原理是在 Linxu 层上通过加载 A33/A33 方案 PCBA 上的各个硬件模块驱动并调用其功能, 来筛选 SMT 不良和物料不良。其目的主要为了减少加载安卓系统所损耗的时间,并减少工厂流水线上测试人员的重复性操作。

需要工具: SD 卡若干 (容量 2GB 以上, Class 4 以上) 测试治具 (包含需要测试各种模块)

3、维修工具

3.1 PhoenixSuit(单机 USB 升级工具)

概述: 单机升级程序是通过 PC-USB 将 IMG 下载到 MID 的 PC 端工具,支持强制擦除 Flash 与显示软件版本功能。面向用户端与维修人员。

使用说明:《PhoenixSuit 使用说明文档》

需要工具: PC 机器(支持 USB2.0, window XP SP3 以上操作系统)



3.2 DDR检测工具(Fel Bios Tester)

概述: DDR 检测工具是一款 PC 端用于检测 PCBA 上 DDR 颗粒短路、虚焊的工具,可以指出哪一颗 DDR 颗粒出现短路、虚焊。

使用说明:《Fel Bios Tester 工具使用说明》

需要工具: PC 机器(支持 USB2.0, window XP SP3 以上操作系统) USB 线(50CM~150CM 之间,带屏蔽)



第五节MID生产线规划

1测试流水线规划

MID 生产测试流水线上,基本包含以下几个因数:下载、PCBA 测试、半成品测试、整机测试、老化。本文主要对上述各个因数在 A33 方案上不同场景的操作规划进行解释。

1.1 下载阶段

下载的主要目的是把系统固件下载到 PCBA 或者整机 MID 中。

在全志 A33 方案中:

以目的来区别,可以把系统固件定义为两种:测试系统和出货系统。

以升级方式区分,可以分为 USB 下载和 SD 卡下载。

仅仅以测试为目的来区分,可以分为 NAND 启动(需要升级)和卡启动(不需要升级)。

系统种类	启动方式	下载方式	升级速度	第一次启动	需要工具
出货系统	双二、二户于	Usb 下载	4MByte/S*4*PC	需要	USB 线、PC
河北北 玄 4六	Nand 启动	Sd 卡下载	4MByte/S≭SD	需要	SD 卡
测试系统	SD 卡启动	·启动	不需要下载	不需要	SD 卡

说明:

1、USB 下载:全志 A33 方案中,使用《PhonenixPRO》将系统软件升级到 MID 中。升级速度最高是 4Mbyte/s,一台 PC 最少能同时下载 4 台 MID。

2、SD 卡下载: 全志 A33 方案中,使用《PhonenixCARD》将系统烧录到 SD 卡中,通过 SD 卡再把系统下载到 MID 的 NAND FLASH 中。

3、SD 卡启动:全志 A33 方案中,使用《PhonenixCARD》将系统烧录到 SD 卡中,MID 直接通过 SD 卡启动。

由于全志 A33 方案提供多种不同的下载方式,因此客户可以在不同工厂、不同工艺、不同订单、不同需求的情况下灵活安排不同的下载方式,在本章节后面部分会提供不同场景使用不同下载方式的范例。

1.2 测试阶段

在 MID 量产测试中,其主要目的是通过各种场景的测试,对硬件和软件的可靠性和稳定性进行验证。

- 一般来说,国内 MID 生产线上测试一般分为 PCBA 测试(板卡测试)、半成品测试和整机测试。
- 1、PCBA 测试:由于 SMT 厂有一定的不良率,对于装配工厂来说,SMT 厂的不良率直接影响到其自己的不良率。因此许多装配工厂在来料时首先对 PCBA 进行硬件验证。
- 2、半成品测试:由于 MID 外围成本(外壳、TP、LCD)大于等于 PCBA 成本,许多工厂为了减少外壳等用料的损耗,一般会进行此测试。例如,仅仅讲 PCBA、电池、屏、天线等组装好后,不盖外壳进行测试。
 - 3、整机测试: 工厂会把装配好的整机进行一次模拟用户的操作测试。保证最后一关的测试质量。

在全志 A33 方案中,提供一系列测试软件协助生产工厂对 MID 的各个阶段进行可靠性测试 目前最好的测试方法是:

	PCBA 测试	半成品测试	整机测试
SD 卡启动 Linux 系统	速度最快,可靠性足够		
SD 卡启动安卓系统	可靠性好,速度较快		
量产测试 Apk		速快快,可靠性高	速度快,可靠性高
手工测试	速度慢,需要升级	速度慢	速度慢

- 1、在 PCBA 测试阶段,全志提供了 SD 卡启动 Linux 系统测试 (DragonBoard)。
- 2、在 PCBA 测试阶段,全志提供了 SD 卡启动安卓系统+整机测试 APK (DragonFire)
- 3、在半成品和整机测试阶段,全志提供了整机测试 APK (DragonFire)

1.3 老化阶段

在电子产品生产过程中,往往通过工作环境和电气性能两方面对半导体器件进行苛刻的试验使故障尽早出现。称之为老化。目前国内 MID 生产厂商主要使用常温老化和高温老化。由于国产 MID 生产成本低,生产周期短,一般厂家使用常温老化视频 4~8 小时的方法对 MID 进行老化。

2 组装流水线规格

国内 MID 生产线上,组装一般包括后焊,装配。这种分步组装配合不同阶段的测试,能起到减少工厂不良率和减少工厂的维修成本的作用。

2.1 后焊

由于某些元器件或物料无法通过 SMT 进行贴片,因此装配工厂会安排工人对 PCBA 进行加料补焊。例如柱体晶振、排线插座、USB 接口和咪头等。也有因为某些物料价格波动,需要在后焊工位补焊的元器件,例如 Nand Flash。

后焊工位一般需要用到电烙铁,因此需要注意电烙铁的设定温度和电烙铁接地。恒温烙铁温度设定为 250~280℃之间。烙铁头外壳必须接地。另外、重要的电源物料一定不能焊反、短路。否则会产生不可逆的后果。

后焊不良率一般不低于 SMT 不良率。后焊步骤越多,不良率越高。加上目前能 SMT 的物料越来越多,因此许多 装配工厂都把后焊步骤减少,并转移到 SMT 厂。许多工厂甚至开始把 PCBA 测试都转移到 SMT 工厂,把 PCBA 良率与整机良率彻底分开。

2.2 装配

MID 的装配一般包括三部分、前面板装配、后面板装配和整机装配。

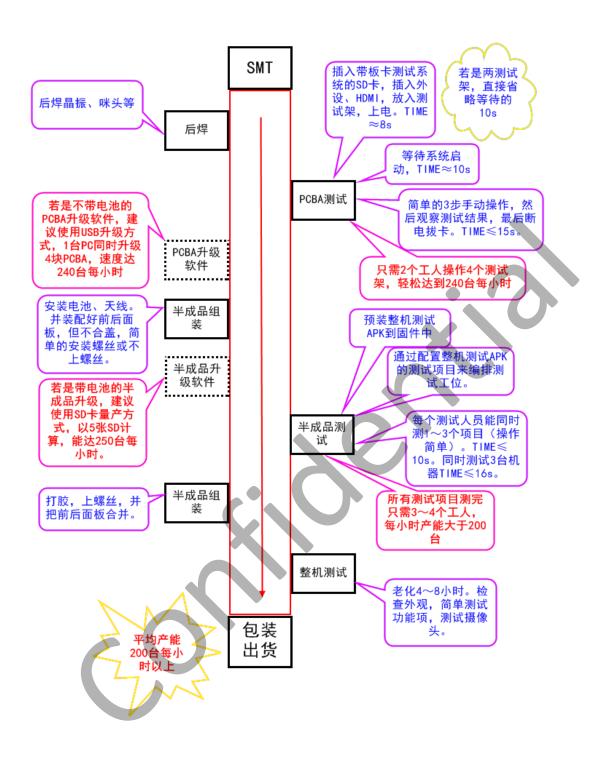
前面板装配:主要是把LCD 屏、触摸屏、摄像头、按键等装配到前面板中,LCD 和触摸屏的组装会在无尘室进行。

后面板装配:主要是把电池、PCBA、马达、喇叭、天线等装配的后面板中。BGA 发生 INT 一般会在此工位出现。进行了前面俩工位后,建议进行半成品测试,争取在"合盖"前把不良品筛选出来。

整机装配:主要把 PCBA 用螺丝固定,把摄像头和天线粘好,把前面板和后面板壳装配完整出货整机。

2.3 全志A33 生产线范例

全志 A33 在量产方面提供一系列的量产工具,配套与工厂流水线能起到提高产能的效果,在保证品质的前提下,以流水线方式介绍一下全志 A33 平板电脑生产线的规划范例。



第六节 维修和调试

在 MID 生产的过程中,总会有一定的不良率。面对价格不菲的平板电脑的不良 PCBA,维修工位就显得非常重要。而减少每块 PCBA 的维修时间直接减少了生产成本。本文简单介绍 A33 方案 PCBA 的维修要点,借此希望能提高维修工位的维修效率,减少维修时间。

1维修准备

1.1 工具准备

硬件工具:

- 1、电烙铁——恒温烙铁,且必须接地,温度不高于300℃。
- 2、热风枪——温度不高于 360℃。
- 3、万用表——普通万用表即可,注意把表笔头磨尖。
- 4、恒流源——带电流表恒流源,注意接地。
- 5、PC---重升级用,注意接地。
- 6、BGA 返修台——更换 BGA 产品更为可靠。

软件工具:

1、LIVESUIT——单机升级工具,带强擦 flash 功能。



- 1、E17E5011 平小// 级工兴,市及绿 11d3fi 为能。
- 2、PhoneixPro——产线量产工具。主要用于判断升级不良。
- 3、DebugViewer——USB 打印工具,升级过程中会有信息打印出来。



3、DDR 检测工具——能检测出具体某个 DDR 不良或贴片不良的工具。

1.2 维修步骤

PCBA 烘干: PCBA 烘干主要目的是把 PCB 和元件中的水汽蒸发干净, 防止 PCB 或者 IC 在高温下内部水汽膨胀导致 PCB 或者 IC 受损。具体做法是把 PCBA 在烘干箱内 120℃烘烤 2 小时即可。

排除法维修:在维修工程中,最好是通过排除法维修:先进行重新升级排除软件问题。在排除电源部分问题, 再次通过更换容易更换的物料进行排除。

测试验证:修好的PCBA必须重新验证,贴标,再重新流入流水线。

2 常见问题

2.1 无法升级

通常在 A33 方案上,无法升级问题主要由三个原因导致:基本电路不良,DDR 电路不良,Flash 电路问题。我们都能通过量产工具《PhoenixPro》的

◇ 基本电路不良

具体表现是:插上 USB 后,量产工具《PhoenixPro》上一直是 🗸。



A33 基本供电是: CPUVDD, INTVDD, VCC3V3, AVCC, 晶振 24m, Reset-N, RtcVDD。当保证这几路供电正常(后

面〈A33 维修数据〉有详细列出各个电路的电压参考值)。通过 USB 连接 PC 后,在《设备管理其中会出现》如下:(图6)



图 6

♦ DDR 电路不良

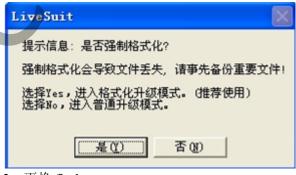
具体表现是:插上USB后, PhoenixPro上转为, 但一直没有转为, 代表 DDR 自检不通过。

处理办法:使用全志《DDR 检测工具》,检测出单颗 DDR 不良或贴片不良。更换或补焊 DDR 后重新升级。

♦ Flash 电路不良

具体表现是:插上 USB 后,PhoenixPro 上转为 ,并转为 ,但在升级进度 20%之前出现升级失败的,问题 多半是在 flash。

处理办法: 1、使用单机升级工具《Livesuit》将 flash 擦除一遍。



2、更换 flash。

2.2 无法进入系统

无法进入系统一般由以下几点导致: 1、A33 供电不稳定。2、DDR 高速运算可靠性差。3、掉

程序。

处理办法:问题 1 和问题 2 主要是硬件设计缺陷引起。问题 3 主要由于软件掉程序,重新升级能解决。当发现重新升级仍无法进入系统的机器,且比例大于 0.5%的情况下,请尽快联系代理商或者原厂。

2.3 LCD花屏

LCD 花屏一般由于以下几点原因导致: 1、LCD 驱动电路不良。2、排座连锡。3、Dram 带宽不足。

现象:问题1和问题2表现在任何情况下均花屏。问题3表现为特定情况下花屏,并伴有死机。

处理办法:问题 1: LCD 驱动电路不良,直接检查 LCD 的偏压电路,LCDVCC 电路等,LED 升压电路。问题 2,检查排座和排阻焊锡情况,使用电烙铁重新拖锡。问题 3,更换 DDR 颗粒。

2.4 音频无声

一般分为内音无声(耳机)、外音无声(喇叭)和内外音无声。

内音无声:一般由于耳机座损坏,连锡,或者 HPL、HPR 和 HPCOM 上的磁珠损坏导致。

外音无声:一般由于功放电路不良,喇叭不良导致。

内外音均无声:在此情况下,优先检查 AVCC、HPVCC 等模拟音频部分电路的供电情况。另外检查 HDMI 等 TVOUT 电路是否异常(视频输出时内外音均无输出)。最后尝试更换主控。

3 A33 维修数据

3.1 A33 各项电压标准表

项目	数值	单位	备注		
基础电路部分					
PS	5.0±0.15	伏特/DC	电源供电,关机后仍有		
PS	3.7~4.2	伏特/DC	电池供电, 关机后仍有		
VDD-CPU	1.26±0.1	伏特/DC	没上系统时, 主控端		
VDD-CPU	0.91±0.02	伏特/DC	已上系统后, 主控端,		
VDD-CPUS	1.1±0.01	伏特/DC	己上系统后,主控端		
RESET-N	3±0.1	伏特/DC	复位电压,低电平有效		
RTCVDD	3±0.1	伏特/DC	PMIC 提供		
VCC-3V0	3±0.1	伏特/DC	为 NAND/CARD/OTG/CTP/GS 供电		
VDD-SYS	1.1±0.02	伏特/DC			
VINT	1.8±0.1	伏特/DC	PMIC 基准电压		
VREF	1.25±0.1	伏特/DC	PMIC 基准电压		
模拟电路部分					
VRP	3.0±0.1	伏特/DC			
VRA1	1.5±0.02	伏特/DC			
VRA2	1.5±0.02	伏特/DC			
AVCC	3.0±0.1	伏特/DC	模拟电路供电		
LRADC	3.0±0.1	伏特/DC	无按键按下时		
X24MOUT	1.55±0.02	伏特/DC	24M 晶振,需要时接示波器		
X24MIN	1.5±0.02	伏特/DC	24M 晶振,需要时接示波器		
通信信号部分	通信信号部分				
VCC-PLL	3±0.1	伏特/DC	PLL 供电,与 AVCC 短接		

第 27 页 共 28 页

USB-DP0	221K±10K	欧姆	断电时 DP 到地阻抗,红表笔接地
USB-DM0	221K±10K	欧姆	断电时 DM 到地阻抗,红表笔接地
TWI0-SDA&SC	3±0.15	伏特/DC	保证 I2C 总线上拉,保证 PMU 受控
К			
DDR & Nand I	Flash 部分		
VCC-NAND	3±0.1	伏特/DC	Flash 供电,与 VCC-3V0相连
ND-WP	3±0.15	伏特/DC	WP 无3V 会导致无法烧录
VCC-DRAM	1.5±0.02	伏特/DC	DDR 端和主控端
VDD-DLL	2.5±0.01	伏特/DC	DDR 端和主控端
DVREF	0.75±0.02	伏特/DC	DDR 端和主控端, 1/2 VCC-DRAM
音频部分			
HPVCC	3±0.1	伏特/DC	与 VCC 相连,其电源质量影响音频质量
HPR/L	1.5	伏特/DC	耳机通道输出
HPCOM	1.5±0.1	伏特/DC	音频信号基准
X32KIN	1.38	伏特/DC	32.768khz 晶振,需要时接示波器

3.2 烧写阶段提示与错误号

烧写阶段	阶段 TIP	错误号	错误诊断提示	备注
前导阶段	没有(烧写未开始)	PHONEXPRO 上打×不打 √。	Dram 初始化失败	当打开第一个升级驱动以后,驱动会引导系统进行Dram 初始化测试,用于检测 Dram 数据线完整性和低位地址线的完整性。一般为 Dram 部分电路短路、虚焊或IC 不良导致。
		0X100	系统参数加载异 常	固件打包时的设定的参数有问题问题,一般为固件配置 问题。很少见。
DC工目白松	没有(烧写未开	0X101 0X102	打包固件包失败	固件打包时有异常,一般为固件配置问题。十很少见。
	始)	0X103	打开 USB 设备失败	打开第一升级驱动时有异常、第二个 USB 设备时有异常。 一般问题为 PC 端、USB 通路、主控。
		0X105	创建 MBR 失败	MBR 为主引导记录,位于 NAND FLASH 的第 0 个 block 中的第 1 个 sector。其分为: 1、 主引导程序,它负责从活动分区中装载,并运行系统引导程序, 2、 分区表,记录多少个分区,每个分区大小。 3、 结束符: 55AA。 一般为固件配置问题。很少出现问题

第 28 页 共 28 页

存储介质扫描	0X51	0X120	存储介质扫描失败	当 Dram 初始化成功后,并成功打开第二个 USB 设备时,系统开始读取 NAND FLASH 的相关数据(ID、容量等),并开始对 NAND FLASH 进行坏块扫描,标记。 —般为 NAND FLASH 问题。
		0X160	下载 boot0 失败	开始下载系统引导文件 B00T0/B00T1 数据, 若在这阶段
下载 boot 阶 段	0X54	0X161	下载 boot1 失败	开始,升级失败,机器会变砖。 一般为 NAND FLASH 问题,但具体还是要看串口。
下载 fed 阶段	0X52	0X162	下载 fed 失败	Fed 存储设备驱动,一般不会出错
下载镜像阶段	0X56分区 0 0X57分区 1 0X58分区 2 0X59分区 3 0X5A分区 4 0X5B分区 5 0X5C分区 6 0X5D分区 7 0X5E分区 8 0X5F分区 9 0X60分区 10 0X61分区 11	0x163	烧写镜像失败	以分区为单位,开始按顺序下载各个分区(SYATEM、ROOT、DATA 分区等)。具体的数量与种类在固件配置时已经设定好(在 sysconfig 中)。根据实际下载的分区数目,tip 数目有有所增减,如一共下载三个分区,则 TIP 是 0x56, 0x57 和 0x58, 后面的没有。分区 0 对应配置脚本的的 download0, 以此类推。每个分区有独立的 CRC 校验,当一个分区下载完成后,会进行这个分区的 CRC 校验,校验正常才继续下一分区的下载。因此,这部分烧写失败是由于 CRC 错误导致的。 最大可能是 Dram 高速运算出错,或 Dram 高位地址线问题,或 DDR3 问题。 其次也有可能是 USB 或 NAND FLASH问题。但几率较小。
下载 MBR	OX53	0X167	下载 MBR 分区失 败	由于前面升级要求远比其苛刻,因此一般很少出现问 题。
完成与复位阶		0X168	下载结束标志失 败	一般很少出现问题。
段	0X55	0X190	系统复位失败	一般很少出现问题。
		0X104	关闭 USB 设备失败	一般很少出现问题。
		0X102	关闭固件包失败	